

B9-Sig



*BaSi<sub>2</sub>*

1963  
2 Б198. Фаза BaSi<sub>2</sub>! с изолированными Si<sub>4</sub>-тетраэдрами. Schäfer Hergert, Janzen K. H., Weiß  
Агрмп. BaSi<sub>2</sub>, eine Phase mit isolierten Si<sub>4</sub>-Tetraedern. «Angew. Chem.», 1963, 75, № 10, 451—452 (нем.)

Проведено рентгенографич. исследование монокристаллов BaSi<sub>2</sub> (I), полученных в инертной атмосфере при 1150°. В воздушной среде I более устойчив, чем другие силициды Ba (Ba<sub>2</sub>Si и BaSi), однако легко разлагается к-тами. Параметры ромбич. решетки:  $a$  8,92,  $b$  6,80,  $c$  11,58 Å,  $\rho$  (эксп.) 3,54,  $\rho$ (выч.) 3,68, ф. гр. *Pnma*. Положение атомов: Ba<sub>(1)</sub> в 4 (c) с  $x$  0,014;  $y$  0,250;  $z$  0,694; Ba<sub>(2)</sub> в 4 (c) 0,839; 0,250; 0,095; Si<sub>(1)</sub> в 4 (c) 0,424; 0,250; 0,091; Si<sub>(2)</sub> в 4 (c) 0,205; 0,250; 0,969; Si<sub>(3)</sub> в 8 (d) 0,190; 0,078; 0,147. Установлено, что в отличие от SrSi и BaSi (структурный тип CaSi), в которых существуют бесконечные цепочки типа (A),

$\begin{array}{c} \diagup \text{Si} \quad \diagdown \text{Si} \\ \diagdown \text{Si} \quad \diagup \text{Si} \end{array}$  A, а также от CaSi<sub>2</sub> со слоистым распо-

cell.  
изб.

X · 1984 · 9

ложением атомов Si, атомы Si в I образуют изолированные  $Si_4$ -тетраэдры. Расстояния Si—Si внутри одного тетраэдра 2,34—2,48 Å; угол Si—Si—Si 57—62°. Предполагается, что между атомами Si в тетраэдрах существует гомеополярная связь. Наименьшее расстояние Ba—Si 3,39, Ba—Ba 4,38 и 4,44 Å. Расстояние Si—Si между соседними тетраэдрами 4,03 Å.

А. Воронков

IX-3206

1964

BaSi<sub>2</sub>, SrSi, SrSi<sub>2</sub>, Li<sub>2</sub>Si (Tm)

Obinata U., Takeuchi U., Kurihara K;  
J. Japan Inst. Metals, 1964, 28, N9, 568

5

Pretter, 1965, 74 15

Li, Si, BaSi<sub>2</sub>, SrSi<sub>2</sub>, SrSi  
(Tm)

IX 977 11/65

Obinata I., Takeuchi Y., Kurihara K.,  
Watanabe M.

Metall., 1965, 19, N1, 21-35

О сплавах марганца и кремния с щёлочными  
и щёлочно-земельными металлами.

RM., 1965, 6U14

Be

1968

24 Б259. Кристаллическая структура BaLiSi и о существовании гексагональной модификации BaSi<sub>2</sub>. Axel H., Janzon K. H., Schäfer Herbert, Weiss Armin. Die Kristallstruktur von BaLiSi und zur Existenz von hexagonalem BaSi<sub>2</sub>. «Z. Naturforsch.», 1968, 23 b, № 1, 108—109 (нем.)

В процессе исследования тройных соединений в системе Ba—Si—Li установлено, что ранее считавшаяся «гексагон. модификацией BaSi<sub>2</sub> (I)» фаза (РЖХим, 1959, № 19, 67118), образующаяся при нагревании ромбич. модификации BaSi<sub>2</sub> с Li при 1100° в атм. Ar, представляет собой новое соединение BaLiSi (II). Рентгенографич. исследованием (методы прецессии и Вейссенберга, λMo-K<sub>α</sub>) определены для II параметры гексагон. решетки:  $a$  4,38,  $c$  4,85 Å (сходные с ранее определенными параметрами для I),  $\rho$  (эксп.) 3,30,  $\rho$  (выч.) 3,66,  $Z=1$ , ф. гр.  $P\bar{6}_m\bar{2}$ , и принадлежность к структурному типу BaAlSi; кратчайшее расстояние Ba—Ba 4,38 Å. С. В. Рыкова

BaSi<sub>2</sub>Изм.  
структур.

2.1968.

24

$\text{BaSi}_1$ ,  $\underline{\text{BaSi}_2}$ ;  $\text{BaSi}_3$  ( $\Delta H_f^{1971}$ ,  $T_{1450}^{\circ\text{C}}$ )

Басиев Д. О., Самсаков Б. М., Гельд Г. В.

Рысс М. А., Голев А. К., Зайко В. Т.,

Мейер А. М. и др. процессы в силици-

мей., Майер Конгр 1971 (Рив. 1971)

142-144

М



15

BaSi; BaSi<sub>2</sub>; BaSi<sub>3</sub> (ac)

1973

(ΔHf)

41631b Enthalpies of mixing of liquid silicon and barium at 1723°K. Esin, Yu. O.; Sandakov, V. M.; Gel'd, P. V.; Ryss, M. A.; Golev, A. K.; Zaiko, V. P. (USSR). *Zh. Prikl. Khim. (Leningrad)* 1973, 46(11), 2402-5 (Russ). The partial and integral molar heats of formation of liq. solns. of Si with Ba at 1723° are given. The enthalpies of formation of liq. (at 1723°) BaSi, BaSi<sub>2</sub>, and BaSi<sub>3</sub> are 48.9, 51.2, and 46.0 kJ/g-atom, resp.

C.A. 1974.80 . N8

1944

BaSi<sub>2</sub>Крист.  
Структ.

З Б416. Кристаллическая структура дисилицида бария при высоком давлении. Evers Jürgen, Oehlinger Gilbert, Weiss Armin. Kristallstruktur von Bariumdisilicid bei hohen Drücken. «Angew. Chem.», 1977, № 9, 673—674 (нем.)

Под действием давл. в 40 кбар при т-ре 1000° ромбич. BaSi<sub>2</sub> (I) ( $a = 8,92$ ,  $b = 6,75$ ,  $c = 11,57$ ,  $A = \beta = 98^\circ$ , ф. гр.  $Pna\bar{2}_1$ ) переходит в тригон. модификацию высокого давл. (II). Рентгенографич. исследование позволило установить для II структуру типа EuCe<sub>2</sub> и параметры тригон. решетки:  $a = 4,047$ ,  $c = 5,330$  Å,  $\rho$  (изм.) 4,2,  $\rho$  (выч.) 4,251,  $Z = 1$ , ф. гр.  $P\bar{3}m1$ ). Переход от содержащей изолированные Si<sub>4</sub> тетраэдры структуры I к структуре II, построенной из тетраэдрич. слоев, сопровождается уменьшением объема (и соотв-щим увеличением плотности) на 13%. Межатомные расстояния в II: Ba—S: 3,28, Si—Si 2,45, Ba—Ba 4,05 Å.

С. В. Соболева

д. 1944, № 3

BaSi<sub>2</sub>

1948

22 В2. Новая фаза высокого давления дисилицида бария. Egers Jürgen, Oehlinger Gilbert, Weiss Armin. Eine neue Hochdruckphase von Barium-disilicid. «Angew. Chem.», 1978, 90, № 7, 562—563 (нем.)

Нагреванием фазы нормального давления BaSi<sub>2</sub> (I) при 600—800°/40 кбар (камера типа белт) с последующей закалкой получена фаза высокого давл. BaSi<sub>2</sub> (II). II переходит в I при нагревании при атмосферном давлении до 400°. Структура II уточнена из данных метода порошка (24 отражения) до  $R=0,087$ . II кристаллизуется в кубич. сингонии с параметром решетки  $a = 6,715 \text{ \AA}$ ,  $Z = 4$ ,  $\rho(\text{изм.}) = 4,27$ ,  $\rho(\text{выч.}) = 4,246$ , ф. гр.  $P4_332$ , структурный тип SrSi<sub>2</sub>. Атомы Si в структуре II образуют тригон. пирамиды (Si—Si 2,45 Å, углы Si—Si—Si 118,2°), в пустотах между к-рыми находятся атомы Ba (Ba—Si 3,37—3,42 Å, Ba—Ba 4,11 Å). Проведено сравнительное рассмотрение структур I, II и тригон. модификации BaSi<sub>2</sub>.

М. Б. Варфоломеев

Х. 1948 № 2

BaSi<sub>2</sub>

БР-IX-5662

1980

18 Б903. Превращение трехсвязанного кремния в  
BaSi<sub>2</sub>. Evers Jürgen. Transformation of three-connected  
silicon in BaSi<sub>2</sub>. «J. Solid State Chem.», 1980, 32,  
№ 1, 77—86 (англ.)

В аппарате типа «белт» при давл. до 40 кбар и т-рах  
до 1500° методом закалки исследована фазовая диа-  
грамма BaSi<sub>2</sub>, полученного прямым синтезом из эле-  
ментов. Обнаружено наличие трех фаз: ромбич., *Pnmd*,  
с изолированными тетраэдрами Si—I; тригональной,  
*P3m1*, с гофрированными слоями Si-II; кубич.,  
*P4<sub>3</sub>32*, с трехмерной сеткой трехсвязанного Si-III.

Ttr, 4Hcr

Х 1980 №18

Тройная точка лежит при 11 кбар и 925°. Наклон линии равновесия III-II  $\partial P/\partial T = -290$  бар/град. Линия равновесия I-III практически параллельна оси т-р. Изменение объема при переходах составляет  $\Delta V_{I-III} = -6,79 \text{ см}^3/\text{моль}$  и  $\Delta V_{III-II} = 0,05 \text{ см}^3/\text{моль}$ , энтальпии переходов II-I и III-I составляют  $-1,1 \pm 0,2$  и  $-0,8 \pm 0,4$  кал/моль соотв. Приведена фазовая  $P-T$ -диаграмма, параметры решеток и координаты атомов во всех фазах. Обсуждены кристаллографич. аспекты полиморфизма в  $\text{BaSi}_2$  и его связь с полиморфизмом в др. силицидах щел.-зем. металлов и замещ. соединениях по двухвалентному металлу и четырехвалентному металлоиду.

Г. Л. Апарников

ВР-11-5662

1980

BaSi<sub>2</sub>

8 Е798. Превращения трехсвязного кремния в BaSi<sub>2</sub>. Transformation of three-connected silicon in BaSi<sub>2</sub>. Evers Jürgen. «J. Solid State Chem.», 1980, 32, № 1, 77—86 (англ.).

(Itr)

Исследовались полиморфные превращения в BaSi<sub>2</sub> при давлениях до 40 кбар и т-рах до 1000° С. Опыты проводились с помощью аппарата высокого давления типа «белт». Структура полученных фаз определялась рентгенофракционным методом после извлечения образцов из камеры высокого давления. При нормальных условиях устойчивой является орторомбич. фаза I, характеризуемая пространственной группой *Rnma*. Основной особенностью этой структуры являются почти идеальные тетраэдры из атомов Si. С повышением т-ры и давления фаза I переходит в тригональную фазу II

Ф. 1980 № 8

с пространственной группой  $P3m1$ , принадлежащую к структурному типу  $\text{EuGe}_2$ . Каждый атом Si по-прежнему связан с тремя соседними атомами Si, но Si-подрешетка представляет собой гофрированные слои с эквидистантными межатомными расстояниями в 2,43 Å и равными углами ( $112^\circ$ ) между Si—Si-связями. Кубич. фаза III с пространственной группой  $P4_332$  и решеткой типа  $\text{SrSi}_2$  стабильна при более низких т-рах и давлениях, чем фаза II. Структурной единицей в фазе III является сильно уплощенная тригональная пирамида с углами в  $118^\circ$ , образованная четырьмя атомами Si, разделенными расстоянием в 2,446 Å. Построена фазовая диаграмма  $\text{BaSi}_2$ . Тройная точка сосуществования всех трех фаз соответствует II кбар и  $925^\circ\text{C}$ . Библ. 34.

А. И. Коломийцев

$\text{BaSi}_2$

1982

Dzhuraev T. D.,  
Vakhobov A. V.

$\Delta_f H$ ; Dokl. Akad. Nauk.

$\Delta m H$ ; Tadzh. SSR. 1982, 25(5),  
289-291.

(c.u.  $\text{CaSi}_2$ ; ?)

F: BaSi2

P: 1

1995

ЗБ351. Удельное электросопротивление метастабильных фаз BaSi[2], синтезированных при высоком давлении и высокой температуре.  
Electrical resistivity of metastable phases of BaSi[2] synthesized under high pressure and high temperature / Imai Motoharu, Hirano Toshiyuki // J. Alloys and Compounds. - 1995. - 224, N 1. - С. 111-116. - Англ.

При температурах 80-290К и атмосферном давл. исследованы уд. сопротивления и преобладающие носители заряда в нормальной орторомбич. фазе BaSi[2] и в двух метастабильных фазах BaSi[2], а именно кубич. BaSi[2] и тригон. BaSi[2], синтезированных при условиях высоких давл. и высоких т-р. Уд. электросопротивление и ее т-рная зависимость BaSi[2] сильно зависят от структуры. Орторомбич. BaSi[2] и кубич. BaSi[2] являются полупроводниками п-типа, а тригон. BaSi[2] является дырочным полупроводником р-типа. Изменения электрич. св-в с изменением структуры обсуждены на основе низменений межатомных расстояний Ba - Ba и Ba - Si..

X. 1996, N 3

Ba21Si2O5

1995

14 Б259. Новый субоксидный кластер  $[O_5Ba_{18}]$  в кристаллических структурах  $Ba_{21}M_2O_5$  ( $M=Si, Ge$ ). Neue Suboxid-Cluster  $[O_5Ba_{18}]$  in den Kristallstrukturen von  $Ba_{21}M_2O_5$  ( $M=Si, Ge$ ) / Röhr C. // Z. anorg. und allg. Chem. — 1995. — 621, № 9. — С. 1496—1500. — Нем.; рез. англ. Место хранения ГПНТБ

Из металлического Ba и оксидов  $SiO_2$  и  $GeO_2$  синтезированы поликристаллические образцы  $Ba_{21}Si_2O_5$  (I) и  $Ba_{21}Ge_2O_5$  (II) и решены их кристаллические структуры по данным порошковой рентгеновской дифракции. Структура I и II кубические, ф. гр.  $Fd\bar{3}m$  (№ 227); а 2038,3 и 2039,8 пм; Z 8;  $\rho$ (выч.) 4,74 и 4,87; R 1 0,083 и 0,084 для 401 и 403 независимых отражений [ $I \geq 2\sigma(I)$ ], соответственно. В структурах I и II содержатся изолированные атомы Si и Ge, координированные атомами Ba в форме икосаэдров ( $Ba-Si(Ge)$  361—387 пм). Каждый икосаэдр общей вершиной, Ba(2), соченен с 6 соедине-

Кильсман  
Макукурда

⑦

Х. 1996, N 14

Ba21Si2O5

ниями икосаэдрами. Атомы О находятся в центре октаэдов Ba<sub>6</sub> (Ba—O 265-283 пм). 5 таких октаэдов соединены таким образом, что центральный из них имеет общую грань с 4 октаэдрами, формируя кластер [O(2)Ba<sub>6/3</sub>][O(1)Ba(1)<sub>3</sub>Ba(2)<sub>3/3</sub>]<sub>4</sub>=[O<sub>5</sub>Ba<sub>18</sub>]. Внутри кластеров в I и II расстояния O—O равны 335 пм. Эти кластеры аналогичны кластерам [X<sub>5</sub>A<sub>18</sub>], найденным в субоксидах Rb/Cs и субнитридах Ba/Na.

Ф. М. Спиридонов,